

**[RFP-60]반도체용 웨이퍼 국산화를 위한 고품질 세정프로세스에
대한 온라인 원격모니터링 시스템 구축**

과제명		반도체용 웨이퍼 국산화를 위한 고품질 세정프로세스에 대한 온라인 원격모니터링 시스템 구축					
구분 (해당부분 V 체크)		소재		부품		장비	
						V	
기술분류		대 분 류		중 분 류		소 분 류	
	산업기술표준 분류(별표 1)	기계 · 소재		청정생산		공정 및 생산관리기술	
	소재분류코드 (별표 2)	26		소재명		반도체 웨이퍼	
	해외의존도	93.55%		제 1 수입국		싱가포르	
	HS 코드번호	9031412000		HS 품목명		반도체웨이퍼 표면의 파티클 오염상태 측정용	
국내 가치사슬상의 한계점 (해당부분 V 체크) * 중복 체크 가능		원료 수급	소재 · 부품 · 장비 기술 수준	소재 · 부품 · 장비 인프라 부족	성능/품질 신뢰성	유통/ 마케팅	국내 수급 물량의 사업성
			V	V	V	V	
개발 목적 (기술 수준 관점) (해당부분 V 체크)		국산화		글로벌 경쟁력 확보		글로벌 선도	
		V					
개요		○ 반도체용 웨이퍼 국산화를 위한 고품질 세정프로세스에 대한 온라인 원격모니터링 기술 및 시스템 개발					
필요성		○ 국산 재생 반도체용 웨이퍼의 품질이 일본 제품에 비해 떨어지고 제품의 품질관리에 문제가 있음. 또한 세정 공정상의 금속 불순물 관리가 열악함. ○ 따라서 국산 재생 반도체용 웨이퍼의 사용을 늘리기 위해서는 품질관리와 세정액 중의 금속 불순물 관리를 위한 핵심 기술 개발이 필요함.					
목표	개발목표	○ 반도체 세정액 품질 실시간 모니터링 시스템 개발 - 실시간 이온 농도 변화 측정 시스템 개발 - 자동 로깅 및 원격 모니터링 시스템 개발 - IoT 클라우드 시스템 구축 - 모바일 모니터링 환경 (앱) 개발					
		현재 수준			목표 수준		
	기술성숙도 (TRL)	6			8		

<p>기술개발내용 (Spec. 포함)</p>	<p>○ 연차별 주요 개발 내용 (1차년)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 실시간 이온농도 변화 측정 시스템 개발 <ul style="list-style-type: none"> · 전기전도도 변화에 의한 이온농도 측정 시스템 적용 기술개발 · 특정 이온 분리 농도 변화 측정 시스템 개발 · 염료 적용 이온 농도 측정 기술 개발 · 이온농도 변화와 재생 웨이퍼 품질 상호관계 검증 <p>(2차년도)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 자동 로깅 기반 IoT 모니터링 시스템 개발 <ul style="list-style-type: none"> · 이온농도 측정 시스템의 IoT 변환 모듈개발 · IoT 통신 모듈 펌웨어 개발 · 클라우드 서버 시스템 구축 · 모바일 디바이스를 이용한 모니터링 시스템 개발 - 시제품 신뢰성 확보 <p>○ 주요 성능 목표</p> <ul style="list-style-type: none"> - (이온농도) 9-nine 급 변화 관측 - (실시간 측정) 이온농도 변화를 5초 이내에 측정할 수 있도록 개발 - (IoT 관련) 클라우드 서버의 제공 - 모니터링시스템 가동율 95% 이상
<p>최종 성과물</p>	<p>○ 이온농도 실시간 측정 시스템, 실시간 모니터링 시스템, 원격 모바일 모니터링 시스템</p>
<p>기대효과</p>	<p>○ 기술적 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 본 과제를 통해 개발되는 세정프로세스 기술 및 공정관리 기술은 일본 수출규제에 대한 반도체 웨이퍼의 국산화로 대체 가능함. - 고품질 재생웨이퍼 제조 기술의 확보를 통해 집적도 기술의 선도가 가능. <p>○ 경제적 기대효과</p> <ul style="list-style-type: none"> - 고품질 재생웨이퍼 제조 기술 개발의 국산화를 통해 소재의 가격 절감 및 원재료 수입대체 효과를 얻을 수 있음. - 관련 원천기술의 확보로 세계시장 진출 및 선점 효과가 예상됨.